9

Seatching PAJ

第1頁,共2頁



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

57-010280

(43) Date of publication of application: 19.01.1982

(51)Int.Cl.

H01L 33/00

H01L 21/203

(21)Application number : 55-083984

(71)Applicant: FUTABA CORP

(22)Date of filing:

23.06.1980

(72)Inventor: MORIMOTO KIYOSHI

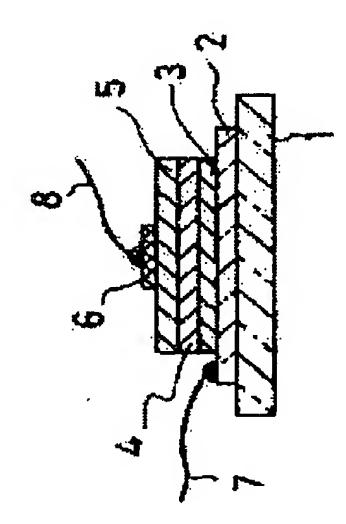
TAKAGI TOSHINORI

(54) GAN LIGHT EMITTING ELEMENT

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain the GaN light-emitting element having no mismatching defect and crystal distortion and also having a high intensity of light emission by a method wherein a ZnO film is grown on a substrate while it is being preferentially oriented in the prescribed direction and on which the crystalline GaN film controlled by the orientation axis of the ZnO film is formed.

CONSTITUTION: The substrate 1 made of glass and the like is used to lead out a beam of light from the side of the substrate and on which the transparent electrode film 2, to be used as one of electrodes for the light emitting element such as In2O3, SnO2 and the like, is coated. Then, while the above is being oriented to the axial direction C with which a preferential orientation can most easily be performed, the ZnO film 3 having the intrinsic resistance of $102 - 103\Omega/cm$ and the thickness of $0.2 - 0.3\mu m$ or thereabouts is grown by adding a donor. Subsequently, an excellent crystalline film 4 is obtained by epitaxially growing a GaN film 4 along the axis C having the preferential orientation of the film 3, on which



an i type GaN film 5 is grown. After that a lead wire 7 is attached to a film 2 and a lead wire 8 is attached to a film 5 respectively through the intermediary of a metal electrode 6 such as Al and the like.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of

http://www19.ipdl.ncipi.go.jp/PA1/result/detail/main/wAAA_FayOFDA357010280P1.htm

2006/7/7

⑩ 日本国特許庁 (JP)

卯特許出願公開

切公開特許公報(A)

昭57—10280

@Int. Cl.³ H 01 L 33/00

識別記号

庁内整理番号 7739—5 F 7739──5 F 砂公開 昭和57年(1982) 1 月19日

発明の数 1 審査請求 有

(全 8 頁)

Ø Ga N発光索子

创特

類 形355-83984

21/203

⑩出 類 昭55(1980)6月23日

砂発 明 者 森本濟

茂原市大芝629双菜電子工業株

式会社内

沙発 明 者 高木俊宜

長岡京市友岡2丁目10-13

⑩出 願 人 双葉電子工業株式会社

茂原市大芝629

砂代 理 人 弁理士 西村教光

14 13 T

1. 舞りの名称:

G2N 船光数子

2. 特許額求の範囲

差板上に、所定方向に優先配向させて被強させた2nO皮膜と、との2nO皮膜上に、2nO皮膜の配向熱に規制されて成長した結晶性のGaN皮膜とを有する特徴になるGaN斑光光子。

3 発明の詳細な説明

本発明は、発光層としてGaNを用いたGaN発光 素子に関するものである。

可機能故に発光改長を有する発光ダイオードとしては、現在までのところ GaAsP や GaP により赤色乃至黄色発光のダイオード、あるいは GaP による係色発光のダイオード等が知られている。

また、背色に弱光する弱光ダイオードとして、 GaNを用いた弱光架子の研究が一部で行われてい ス

との GaN 能 光米子は、 従来単語品サファイブ語 板の(D O O I)面上に、 気相放反法により GaN 商を被別させることにより、得ているものであるが、この気相成長法で得られるGaN層は、一般に n 形となるために、このGaN層に対してアクセプ クとなる 2n を稼加して中絶線層とし、金属一般 限暦一半導体層 (Metal - Insulator - Semiconductor, 以下MIS形という) 物強により殆光器 子を形成しているものである。

しかしたがら、とのサファイアを落板とするGaN 第光素子は、密板となるサファイアと、その上に成品させる CaN の名子定数の不整、いわゆるシスフィットが 1 6.4 がもあり、また、気相成役時に遊板を 1,0 0 0 ℃ 7,20 0 ℃ 程度に加熱する必要があることから、得られる GaN 届 化不整合欠陥や納品 亜が発生することがま ぬがれ待ず、十分を発光強圧が得られていなかった。

さられ、遊板として単額品性のツファイアを必要とするだとから、個格的にも高額であり、米だ 実用化設備までには望つていたい。

本発明性、上述した事情に関みてなされたものであり、 2nD が GaN と同様に大方晶系の結晶構造

-409-

2006-07-12 08:35:50 (GMT)

拉問昭5学(2)

をとり、しかも関省のミスフイットが(002) 面で備かに0.4 6多、その側の回でも0.5 多程度 である点に閉目し、さらに、この2n0 の優先配向 性膜が、例をばガラスなどの非晶質整在上に容易 に成後できるとと、2n0 の鞭刑が超辺で3.2 cV と大きく、したがつて背色発光に対して、2n0 収損失が少ない、などの点を利用して、ガラ反映 の就板上にまず優先配向性をもたせた2n0 の反映 を被粉し、この2n0 の優先配向 胸に規制されて、 をの上に GaN 底膜を収妥させることにより、 不整 合欠的や結晶能が少をく、したがつて発光強変の 改善された、また安飾に製造できる GaN 死光 本子 を提供することを目的とするものである。

以下、四面を参照して、水光明による GaN 築光 数子の一級的例を説明する。

部1回は、本発明によるGaN 発光祭子の一英館 例を示す断面構造的である。

ととで1は遊板であり、との超板」としては、 後述する GaN 皮膜の皮膜 時の加熱機能に耐える材料であれば、卵晶質材料、緑晶質材料等、任意の

3

限を示す概略図である。とこで11は、一個をい し複数側のノグル11×を有する密閉形のるつぼで あり、このるつぼ11内に蒸除すべき材料12、 お実施例でけるnが収納されている。

13は、物電るつぼ11のノズル11aと対向して配設され、機明等電談2が被称された務板1 を保持する場板ホルダであり、15は、前記ノズル11aから吸引する蒸気の過路に設けられ、加融されて電子を放出する陰極、16は、前記陰極15に対して正幅位が付与されて陰極から放出された低子を加速して前記蒸気に射突させ、そのイナン化を行うイオン化電極である。

また17は、前記イオン化された粒子を加速する加速電機であり、18は、不要時に前記粒子の 数板1への網達を遮断するシャンタ、19は、前 記るつ度11の開題に配設され、このるつぼ11 を加熱して材料12の数気化を行うためのヒータ である。

2 しは、ガス吸出ノズル21 aが離記ノズル 1 1 a 的近傍に位置して、ノズル2 3 a から喰出 材料を避定できるものであるが、とこでは、この 基板 1 側から弱光を取出すものとして、ガラスを 基板 1 として用いている。

また2は、簡配基板1上に被称されて、発光器子の一方の電極となる透明時電板であり、例えば、1nzOxでSnOxなどを蒸棄法やメブレー法、CVD 法などにより被論して形成する。

3 は、前配透明薄電服2上に複類された2nの皮 腱である。

との場合、前記2n0皮酸3は、透明機能版2上 化雙先配向性をもたせて被描させることが必要と なるが、一般に2n0はC釉雙先配向しやすい。し たがつて、その被潜力法としては、イオンピーム 蒸溜法、ネペッタリング法、クラスタイオンピーム 蒸溜法など任意の呼吸が採用できるが、ここで は、本ி明常らによつて開発された反応性クラス タイオンピーム法(Reactive— Ionized - Cluster Beam technique,以下R-ICB 法という)を削い て、的紀2n0 皮膜3 の形成を行つた。

第2回は、本物明習が用いたれー」CA蒸消炎

産

さらに窓示はしていないが、前配各部はペルグヤ内に収容される 英空 雰囲気に保持される 構造となっている。

しかして、類2磁化示す装置を用いて、遊板1上に被器された透明海電廠2上に、ZnO皮膜3を形成する。

この場合の蒸潮条件は、次のように設定した。 主す、第2図に示す各部が収納されるペルシャ 内を一旦高東型状態に排気し、しかる波がス等入 等21によりOoを導入して、ペルシャ内の圧力を 5×10⁻⁴ Toer 程度に設定する。

一方、ヒ 月1日に通常してるつ程111を納除し、材料12を蒸気化する。との場合、るつ程11内の異気の圧力が、その原因の圧力の少なくとも10倍以上の圧力を有するように前空ヒータ19による加熱頻度を設定する。

また、既假15からイオン化配根18にむけて

---410----

特開昭57-40280(3)

放出されるイオン化用電子電流を300m人程底 に設定し、結板1は、加熱部22Kより200℃ 種底に加熱してかく。

上述した状態にかいて、るつは11円で加熱されて概念化した材料12(2n)は、ノズル114 を介してるつば11外の高真空雰囲気中に映出し、 この頃出時の断熱膨脹に蒸うく過が却形程を発て、 500~2,000個の原子が、ファンサルワール スカにより互いにゆるく結合して2nの原子集団、 いわゆる2n ークラスタが形成される。

たのスn-クラスタは、ノズルミニュからの吸出 時に得られた運動エネルヤーだよつで拡張し方向 へ進む。

また、前記るつ四11のノズル11 nの遊俗には、ガス排入管21のガス戦品ノズル21 nが開 は、ガス排入管21のガス戦品ノズル21 nが開 はしており、ここから導入された数量のOiガスが、 前記ノズル11 nから噴出した蒸気に加わり、差 板1労削に進む。

さらに、この2nmクラスタとOiガスが、イオン化能模15の数数空間を通過する機に、路模15

7

あり、また又類回折とRHBRD パターンの頻繁化より、選明準能膜2の面に対して垂直にC軸が優免配向した、優先配向性を有する皮膜であることが確かめられた。

さらに、将られた 2n0 皮膜 3 の顧四は、 0.2 μm ~ 0.3 μm 聡度で、その間有無抗は、 1 0 ~ 1 0 の の であつた。 この間有無抗は、 2n0 皮膜 3 の 超層時に、例をはTe などの 2n0 中でドナーとたる不動物を 0.1~ 0.5 重要を加することによつで、 1 0~ 2・cm 积低に小さくすることができる。 さらに、 第1 図にかいて 4 は、前記 2n0皮膜 3 上に枝滑した GaN皮膜である。

このGaN皮隆4柱、下地の2nO皮隆3の優先配向したC軸に治つて、チロエピタギシャル成長させて初た反映であり、このGaN皮服4の形成力法としても循々の方法が採用できるが、本典施例では、前端した2nO皮膜3の形成手段と前様に、銃2回化示す磁管を貼いたR-ICB法により行つた。

ナなわち、郷2図にボナ鉄路にかいて、るつ程

から放出される似子によりその一部がイオン化される。

例えば、このイオン化用の電子電流を前述したように300mAR版に設定してかくと、約30 手程度のZn-クラスタがイオン化され、また数多程度のCnガス及びクラスタを形成しないスカ原子がイオン化されると考えられる。

このようにしてイオン化された2n-クラスタ及び0,ガスと2n 原子が、イオン化されない他の中性の2n-クラスタ、あるいは0.及び2n 原子とともに、ノズル11aからの順出時の運動エネルやー、あるいは必要に応じて加速性度17に付与された加速性圧により加速されて、透明導電膜2が
社費された延旋1の面に射突する。

そしてこの射災時に、2n-クラスタが個々の原子に分解してクラスタイオンピーム波療法に物育の表面マイクレーション効果、イオン化の効果、カカリスの化学作用等の助けにより、2n0 良際3が形成される。

とのようだして得られた2nO皮段3位、透明で

8

11内に売場する材料21として、Ca又はGaN を用いる。本実整例では純庇99.9995の初末状のGaNを用い、ヒータ19によりるつ211を 900℃~1060℃程度に加熱して、昇端させてノスル11aから映出させて、GaNのクラスタ で、吸出時に分解したGaやNを含むGaNの滋気 液を形成する。

この場合、ガス導入省21によるNaガス導入後のペルジャ内の圧力は、5×10~ Torr程度に設定し、生た路接15から放出されるイオン化用の電子程度を300mA、基板1の加熱温度を200℃~600℃の超間円で設定し、さらに加速低低17には0Vと一定し、るつは11からの項別キホルギーのみによう、CaNの2n0皮脂3に対する

特制如57周10280(4)

被粉を行つた。

しかして、2nの皮膜 4 化射染した GaN のクラス a、Ga、N 等が、2nの皮膜 4 の配向 軸に規制され て、結晶性の良い GaN 皮膜 4 が説表する。

また、このGaN 投版4の総品性は、薪収1の加 熱磁度によつて初加されるものであり、第 3 四(4) (4)に、前電加熱温度がそれぞれ2 5 0 ℃及び450 でにおける整版 - ZnO 皮u - GaN 皮紙の鉄層構造 の断面を電子顕微鏡で破壊した場合の姿率を示す。

すなわら、的配加熱磁度が250℃程度では、 2n0皮肤上に成長するGNR皮膜は、第3閉回に示すように非晶質的であるが、加熱弧度を450℃ 程度に上げると、第3関回に示すように2n0皮膜 のC側に規制されてエピタキンヤル皮長するGBN 皮膜が得られることが明らかとなる。

このように 4 5 0 ℃ 程度、 海 < 6 0 0 ℃程度の低速模能配置 超で CaN 皮質の結晶 成長が可能であるのは、前述したように、 海海、時化イオンの存在によって 政務 能子内の活性化反応が促進される効果と、 クラスタのもつ 運動エネルギー、 つまり料

1 1

次に、上北したところにより得られた GaN 皮肤 a 上に、武 1 回に示すように i 形 (Intrinsic type) の GaN 以版 5 を形成する。

ととで、一般にGaN発光数子は、MIS構造形の表示数子とp-n括合形の数示案子との二つの形があるが、第1個に示す実施例では、MIS構造の数示案子を例にとつて示したものである。

そして、一般に不知物を総加しないGaN 皮腔は、Nの空孔子が多くn形の半導体となる。したがつてGaN 皮膜 4 を放放 B となる 1 形の GaN 皮膜 5 を形成するために、GaN 皮腱 4 の 応受後に、例えば第2 箇に示す要體を用いて、あつ腔 1 1 とは別のるつ段、あるいはタングステンヒークを用いて、数量の 2 n を 変 発 させ、 阿 時 に GaN 皮膜 の 成 長 を 続けるせることにより、 GaN 皮膜 中 に 入り、 ドナ 不 純物を 捕倒する 2 n を 、 GaN 皮膜 中 に 添入する と に より 他 経 僧 となる i 形 GaN 皮膜 5 が 形 成 5 れる。

この場合、木灰施例では、前配GaN反應をは、 その腹膜が 0.2 μm、固有抵抗が約 5 0 0 Q·m、 探して、るの何11のノズル118から照川する OnNのクラスタが、との質別時代運動エネルギー を得て、この運動エネルヤーが成隣形成時代、エ ピタオシャル成長に対して効果的に作用するもの と考えられる。

主た、CaN皮膜 4 と、その下地となる200の格子定数の違い、いわゆるミスタイントが 0.5 単以下であるために、200 皮膜 3 と GaN 皮膜 4 期の名子結合エネルヤ…を低下させていることも意覧である。

しかして、このように Can 皮膜のの成長 臨废が低くてよいのは、ヘブロ擬合にかける結構液を強ける上から効果的となるばかりでなく、下棚餌から放展皮膜側への不鈍物の熟述散を避ける上からも有効であつて、例えば、従来のサファイブを設上に気相成長法により Gan 皮膜を形成する場合には、透板臨底を900℃~1200℃程度に加熱する必要があることを考えず、上述した工程により得られる Can 皮膜 4 にかける結構液や不整合欠陥の発生を少なくできることが弱らかである。

1 2

また、1形のGaN皮膜5は、その原理が0.5 μm -- 2 μm、固有抵抗が1 P-- 1 0° 4 -- mのものを 彼ている。

さらに、6は、前記)形のGBN 皮酸5の皮術に 2n、あるいはAdを照然した後、概空中約200 でて一時間触処理して得られた金属電板である。

次に、舶配選明海電酸2及び金頭電機6代それ それりード練7及び8を投続し、本発明による CaN 転光架子が得られる。またこの場合、舶配り ード観りとして例えばタングス鞭を選定し、この メングステン離を1形のGaN皮膜5に点接触させ ることにより金属電機6を省略するようにしても

しかして、群1間に示す構造の GaN 強光果子のリード線で、A 間にリード線で倒を低、リード線の直接電圧を印加るのででして5 ー 1 の V 程度の直接電圧を印加することにより、GaN皮膜 4 と i 形の GaN皮膜 5 間で昔乃設背白色 不の処光が建じ、この死光がZaO皮膜 3 、透明確電膜 2 及び 接根 1 を介して設めされる。また、リード線 7 側を正、リード線 8

特開昭57410280(5)

朝を負化して、確確能圧を印加した場合は、1形のCaN皮膜 5 と電機 6 との間で、上端したと同様の発光が生じ、この発光が複雑される。

ととろで、との第1回に示す構造の GaN発光準子における代表的を確認一般圧停性の一例を第4 型に示す。

この図から明らかなように、本発明の一実施例により得られたGaN為光素子は、駆動低圧の穏快に関して対称な電波~電圧が性が得られており、また、低圧の増加時と減少時でヒステリンス特性を示し、さらに、約5~10Vで電流側卸形の単位抵抗が観器される。

女に、上述した構成の GaN 発光 第子における発 光機構について検討してみる。

従来の母相級異族によりサファイブ誘駆上に成 民させたヘナロ投合によるMIS構造のGaN発光 素子の場合。 たの二つの電配輸送モアルが知られ ている。

一つは、三凡形の惟似睽睽を消しての垂チトン ネル効果による信能、すなわちFowler - Nordheim

1.5

Eta, Fitd (但し、Eta > Etd), 羅庭をNts.

Nid で区別する社してフェルが単位 Epo が、 これらの中心のエネルヤー単位より以下にある場合、すをわち、 Eta > Etd > Epo であれば、電流で低圧等性は、電圧 Vを増すにつれてオーミック領域(I ベ V) から2 乗額域(I エ V) に移ることがわかる。

さらに、これらの名飯娘での電館密庭を、それぞれ」2, Jo.d とすると、これらは次式で表わされる。

$$J Q = q \eta_0 \mu V / V \qquad \cdots \qquad (1)$$

$$Js,d=\frac{9}{8}N^{\frac{3}{15}}s,d\notin\mu V^{2}/L^{2}$$
 (2)

しかして、旅り図れ示す解治の実施例の場合、

モデルにおける1mVexp(-b/V以)に従う電源、他の一つは、空間電荷制限電源、すなわも1mVmに 従う電流である。

そとで、第1図に形す構造の本発明によるGaN 発光菓子の能能輸送モデルを調べるために、順方 例、すなわちリード8個を正、リード艇7個を無 にした場合における室隙での電端・電圧慢性の調 電結果を構る図に示す。

この結果化よれは、本籍明のGaN第光果子は、第5図回に示すオーミック領線(「ベ Vi)から第5図回に示する要錯線(「ベ Vi)へ移向する特性がみられる。したがつて、上述した結果からは、本際明のGaN発光果子は前述したFowler - Nordheim モデルに従うよりむしろ「Wi(n = 1 ~ 3)に従うと判断でき、これは少なくとも2つ以上の抽獲中心が存在する場合の再結合モデルで設明できる。

いま、第1個化ポナー形のGoN収購5K2つの 機能中心を考え、扱いエネルギー単位の中心と振 いエネルギー単位の中心をそれぞれエネルギー

1 6

i 形のGaN皮肤5中の機い単位(エネルヤー Bta、 張珉Nin で表わされる単位)は、アクセグタボが 物2n の能加によつて相似されていると考えると とができるので、解5 関例に示される上記(1)大で 規定されるオーミック領域に続く、第5 図例の2 乗倒敏は、上記(2)式中の主として深い卸援中心に 飯因するものとして定性的に関切できるととにな る。

ところで、上述した実施館では、発光を基板1 調から観察するタイプとして、基板1にガラスを 用いたが、発光を循腰を関から複数するタイプの ものでは、前記路板1としては不透明を材料、例 えばスナンレス板等を用いてもよい。

さられ、上述した実施例では、MIS構造の発 光素子について述べれが、これは例をは、然1の に示す構造において、GaN以以4の形成版に、 GaN中でアクセプタ不細物となる、例えばGc を 競雑させながらGaN成版の形成を行い、P形GaN 皮膜を作成し、P・n 接合メイブとする、あるい は、ZnO皮飾3は、一般にn 形態像性となること

から、とのZnO皮膜3上に、直接p形のCaN皮膜 年の大幅な向上を形成したpmn接合形の発光券とするように 第子を得る上か

してもよい。

そのほか、不能明は、上記し、かつ関節に死した疾癌例に限定されるととなく、その要旨を変更しない範囲で和々変形して疾焰できるものである。

以上述べたように、本発明によるGaN発光案子は、2nOの格子定数がGaNの格子定数ときわめて近く、両者のミスフィットは、0.5 多程度であること、及びこの2nOは、任意の基板上でC軸方向に優先配向して収をしやすいという点に着目し、生す伝統の落板、備えばガラス上に2nO皮膜をC健労向に優先配向性をもたせて被密し、ついてこの2nO皮膜を下地として。その優先配的軸に規制されて低益板温度でヘテロエピタキシャル成長するGaN皮膜を有する構造になるものである。

したがつて、本発明によるGaN発光素子は、発光部が形成されるGaN広腐が、下地とのミスフィット起因する不整合欠略や3加熱による箱品液の少ない結晶性の良い皮膜であるととから、発光効

19

に使用した転換の板幣構成を示す物、第3図(中)・(h)は、同災路例にかける断面構造を示す電子原象 使写其後、第4図及び割5回は、何災路例の特性 を労す図である。

1 ··· 姚 极 、 3 ··· Zn O皮 旞 、 4 ··· Ga N皮 鍥。

特許出 期人 双苯基子工案株式会社

代源人・介理士 四 村 教 九

特別857-10280(6)

軍の大艦な向上が期待でき、背色乃罷縣色の発光 策子を移る上から、すぐれた特異を有し、確々の 用油への適用など多大の効果が期待できるもので ある。

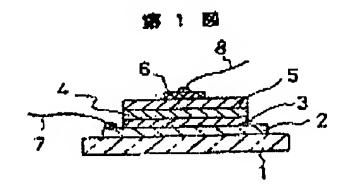
また、本発明によるGaN発光表子は、発光部が形成されるGaN皮膜の下摘となるZnO皮膜が、発光部での発光色に対してほとんど遊明であるために、発光部での発光を外部に有効に取り出せ、この点からも発光効率の向上が期待できその効果は大である。

さらに、本発明によるGaN第光源子は、その上 にGaN改談を放張させる2mO皮質が、例えばガラ スなどの非晶質器被上においても容易にC部方向 に優先配向性をもつて改長するので、基板として 安価に入事できる材料を任意に選択でき、GaN発 光素子のコストを伝練させる上からも得られる効 外は、きわめて大である。

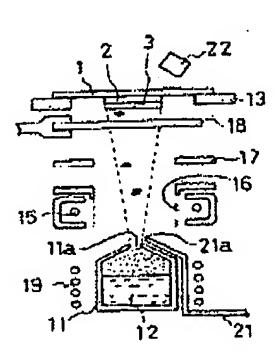
4. 図面の筋単な説明

第1節は、本発明によるGoN発光器子の一実施 例を示す概略構成際、第2箇は、何変施例の製造

20



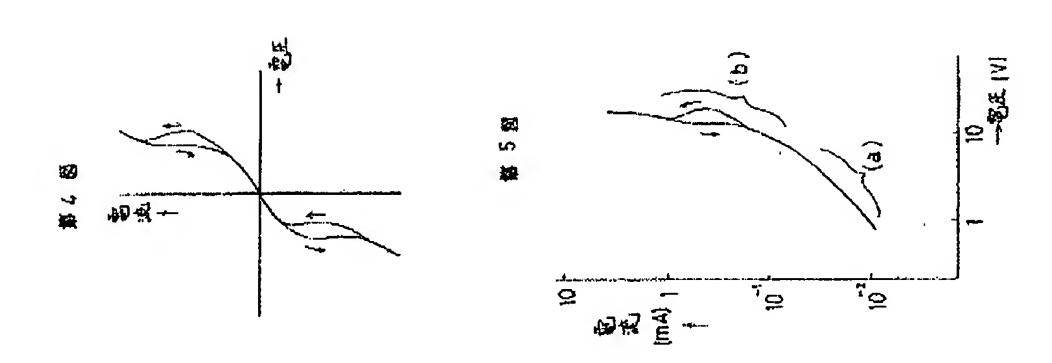
女 2 類

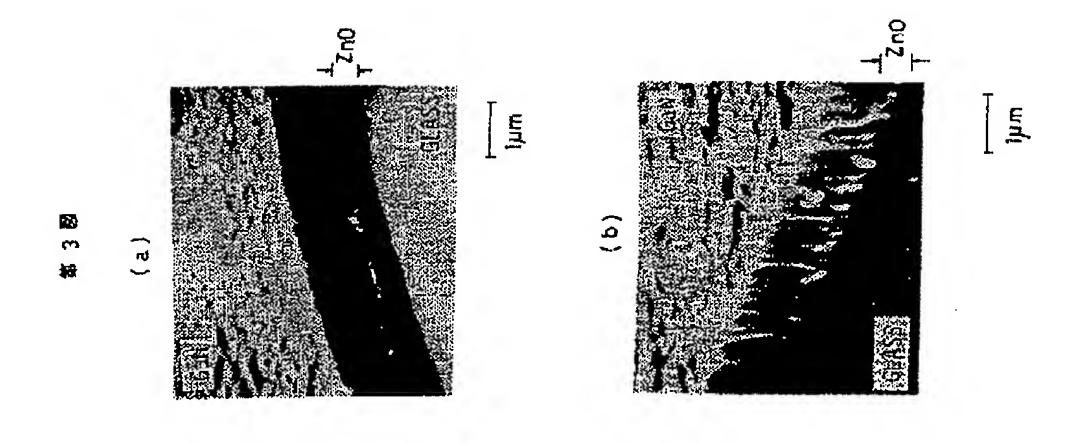


2 1

---414----

特問昭57-10280(7)





华 级 衯 正 替(自毙)

3355年4、70 年

粉許厅發售 岛 田 容 樹 歐

1 事件の要示

胞和55条磷許顯訊83984号

2 発明の名称

GaN 观光效子

3. 補正をする者

単作との関係 特許出顧人

住所

4 代 型 人 學 105

住所 東京都常区虎ノ門1丁目19首14号 邦楽ビル402号楽

氏名 (5732) 弁選士 西 村 数 14、 器 (591) 3 7 7 3

5 補正命令の日付

台 第

6. 裕正により増加する発明の数 なし

7 補正の対象 朗 細 谷

8 補正の内容



に割正する。

- on 新しゅ 政策しの行為「タングス線を」とある た。「タングステン論」に訂正する。
- (11) 第19 資幣18行日から19行年「ミスフィット起因する不然合父職やよ加熱による」とあるを、「ミスツィットに超因する不整合欠陥や加熱による」に訂正する。

特開館57-10280(8)

- (1) 第5 資訊2 5 行目「ノボル2 1 a から」とあるを、「ノボル1 1 a から」に耐圧する。
- (2) 第10页銀1行目「材料21として、」とめる元、「材料12として、」に訂正する。
- (3) 部10百年18行自から19行目「加遠電源 17に仕のマと一定し、」とあるを、「加速電 毎17はのマと一定にし、」に訂正する。
- (d) 胡丁丁百第2行目「ZnO政際4代」とあるを、 「ZnO皮類3化」に訂正する。
- (5) 新11度取3行目「ZnO皮膜4の」とあるを、「ZnO皮膜3の」に削圧する。
- (6) 部11百年19行目「蒸光改子内の」とある
 を、「茂塩粒子内の」に打正する。
- (7) 第12 既開12行目から13行目「粉品源を 設す上から」とあるを、「結品源を減らす上か ら」に訂正する。
- (B) 第12页第18行目「考えず、上述した」と あるを、「考えれば、上述した」に訂正する。
- (9) 烈13 直原15行目から16行目「入り、ドナ不納物を」とあるを、「入りドナ不納物を」

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.